PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-293215

(43) Date of publication of application: 16.10.1992

(51)Int.Cl.

H01G 4/12

H01G 1/147

(21)Application number : 03-059011

(71)Applicant: TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing:

22.03.1991

(72)Inventor: HONDA MUTSUMI

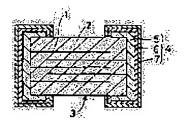
KUSUMI SHINYA SAITO HIROSHI KISHI HIROSHI

(54) MULTILAYERED CERAMIC CAPACITOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce strength irregularity by forming an electrode layer wherein an inner electrode is constituted of base metal and specified paste is baked on an outer electrode.

CONSTITUTION: An outer electrode 4 is formed on the side surface of a capacitor chip main body 3 formed by stacking a plurality of dielectric members 2 wherein inner electrodes 1 are formed of Ni being base metal. The outer electrode 4 is constituted of a first layer 5, a second layer 6 and a third layer 7. The first layer 5 is formed of a sintered body of paste composed of Ag powder coated with metal selected out of Zn, Cu, Al and Sn. The second layer 6 and the third layer 7 improve the wetability to solder which is deteriorated by the oxidation



of metal components at the time of air baking of the first layer 5. For this purpose, Ni or Cu is used as the material of the second layer 6, and Sn or solder is used as the material of the third layer 7, which layers are formed by electroless plating or electroplating. Thereby the irregularity of strength can be reduced.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-293215

(43)公開日 平成4年(1992)10月16日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H01G 4/12

361

7135-5E

1/147 C 9174-5E

審査請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁)

(21) 出願番号

特願平3-59011

(22)出願日

平成3年(1991)3月22日

(71)出願人 000204284

太陽誘電株式会社

東京都台東区上野6丁目16番20号

(72)発明者 本多 むつみ

東京都台東区上野6丁目16番20号太陽誘電

株式会社内

(72)発明者 久住 真也

東京都台東区上野6丁目16番20号太陽誘電

株式会社内

(72) 発明者 齋藤 博

東京都台東区上野6丁目16番20号太陽誘電

株式会社内

(74)代理人 弁理士 北村 欣一 (外3名)

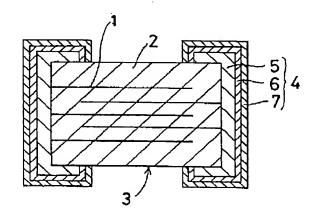
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 積層磁器コンデンサ

(57) 【要約】

【構成】 本発明による積層磁器コンデンサは、内部電 極が卑金属からなり、外部電極として、Zn、Cu、A 1、Snのうちから選ばれる少なくとも1種でコーティ ングしたAg粉末からなるペースト、あるいは乙n、C u、A1、Snのうちから選ばれる少なくとも1種でコ ーティングしたAg粉末と、ガラスフリットとからなる ペーストを焼き付けて形成した電極層を備えていること を特徴とするものである。

【効果】 Ag粉末の表面を、Zn、Cu、Al、Sn でコーティングすることにより、これらの2n、Cu、 A1、Snを良好に分散させたと同様の作用を行わさ せ、これにより内部電極に対する外部電極を形成するペ ーストの濡れ性を向上させ、内部電極と外部電極の間の 接続強度をバラツキなく向上させる。



1

【特許請求の飯囲】

【請求項1】 内部電極が卑金属からなり、外部電極として、2n、Cu、Al、Snのうちから選ばれる少なくとも1種でコーティングしたAg粉末からなるペーストを焼き付けて形成した電極層を備えていることを特徴とする積層磁器コンデンサ。

【請求項2】 前記電極層上に、Ni、Cu、Snおよび半田のうちの少なくとも1種で形成されたメッキ層を備えていることを特徴とする請求項1の積層磁器コンデンサ。

【請求項3】 内部電極が卑金属からなり、外部電極として、Zn、Cu、Al、Snのうちから選ばれる少なくとも1種でコーティングされたAg粉末と、ガラスフリットとからなるペーストを焼き付けて形成した電極層を備えていることを特徴とする積層磁器コンデンサ。

【簡求項4】 前記電極層上に、Ni、Cu、Snおよび半田のうちの少なくとも1種で形成されたメッキ層を備えていることを特徴とする簡求項1の積層磁器コンデンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、積層磁器コンデンサに 関し、更に詳細には、NI等の卑金属を内部電極とする 積層磁器コンデンサに関するものである。

[0002]

【従来の技術】本願発明の発明者らは、先に、特開平2-150007号、特開平2-150008号、特開平2-150008号、特開平2-150010号のそれぞれの公開公報に開示したように、内部電極が卑金属からなり、外部電極として、Agと、2n(またはCu、AlあるいはSn) と、ガラスフリット(およびN1、FeあるいはCo) からなる焼付け電極層を備えた積層磁器コンデンサを提案した。

【0003】この積層磁器コンデンサにおいては、焼付け電極層に含まれるZnまたはCu、Al、Sn、およびガラスフリット、更にはNi、Fe、Co等が、内部電極の卑金属に対して濡れ性が良いために、外部電極が内部電極に良好に接続されるという利点を有している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 40 構造の積層磁器コンデンサを大量に製造した場合、電極の強度試験において、平均レベルは十分に満足のゆくものであったが、強度が時にバラツクことがあるという問題を有していた。

【0005】そこで、本発明は、電極の強度の平均レベルを少なくとも従来のもの程度に維持しつつ、強度バラッキを極力抑えることのできる積層磁器コンデンサを提供するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本願の第1の発明による 50 体的に、上記金属成分としてはZn、Al、Sn、Cu

積層磁器コンデンサは、内部電極が卑金属からなり、外部電極として、2n Cu Al Snのうちから選ば

部電極として、Zn、Cu、Al、Snのうちから選ばれる少なくとも1種でコーティングしたAg粉末からなるペーストを焼き付けて形成した電極層を備えていることを特徴とするものである。

【0007】この積層磁器コンデンサは、上記電極層上に、Ni、Cu、Snおよび半田のうちの少なくとも1種で形成されたメッキ層を備えていることが発ましい。

【0009】この稂層磁器コンデンサは、上配電極層上に、Ni、Cu、Snおよび半田のうちの少なくとも1種で形成されたメッキ層を備えていることが望ましい。

[0010]

【作用】上記従来の積層磁器コンデンサの電極強度のパラツキの原因を研究したところ、この強度のパラツキは、質極ペースト中の内部質極との濡れ性に関係するAg、Zn、Cu、Al、Snおよびガラスフリット等の分散性によるものであることが判明した。すなわち、上記電極ペースト中のAg、Zn、Cu、Al、Snおよびガラスフリット等の分散性が悪いとき、強度レベルの低いものが発生することが分かった。

【0011】そこで、本発明においては、上記したように、Ag粉末の表面を、Zn、Cu、Al、Snでコーティングすることにより、電極ペースト中において、これらのZn、Cu、Al、Snを良好に分散させたと同様の作用を行わさせる。

[0012]

【実施例】以下、添付図面を参照しつつ、本発明の好ま しい実施例による積層磁器コンデンサについて説明す る。

【0013】図1は、本発明の実施例による積層磁器コンデンサの断面図である。

【0014】この積層磁器コンデンサは、卑金属である Niで内部電極1が形成された誘電体2を複数枚積層し て形成されたコンデンサチップ本体3と、このコンデン サチップ本体3の側面に形成された外部電極4とを備え ている

【0015】上記外部電極4は、Cu、Zn等でコーティングされたAg粉末からなるペーストの焼結体で形成された第1層5と、メッキ層である第2層6および第3層7からなっている。上記ペーストには、ガラスフリットが含まれてことが望ましい。

【0016】上記第1層5は、内部電極1と接続しやすい金属成分(及びガラスフリット)から構成される。具体的に、上記金属成分としては2n. Al. Sp. Cu

.3

のうち、少なくとも1種でコーティングしたAg粉末が 用いられる。またガラスフリットを添加する際は濡れ性 のよいホウケイ酸亜鉛系、鉛系、パリウム系等、多種の 中から用途に応じて幅広く選択することができる。

【0017】上記第2層6および第3層7は、上記第1 層5の大気焼き付けの際に、金属成分が酸化されて、劣 化する半田に対する濡れ性を改善し、またはこの濡れ性 および耐半田性を向上させるためのものである。したが って、第2層6は、NiまたはCuを材料として、一 および電解メッキ法を使用して形成される。

【0018】次に積層磁器コンデンサの製造方法につい て説明すると、先ず、上記コンデンサチップ本体3は、 卑金属であるN1で内部電極1が形成された誘電体2を 複数枚積層し、これを焼成することによって形成され

【0019】次に、外部電極4について説明すると、こ の外部電極4の形成は、先ず第1層5を形成するための 上記ペーストの調整から行なわれる。このペーストの調 整は、Ag粉末の表面に、Zn、Al、Sn、Cuのう ち少なくとも1種を0.1~0.5 μmの膜状にコーティ ングし、この粉末の全重量に対して、15~35%の割 合で有機パインダーを添加する。ガラスフリットを添加 する際は、コーティングされたAg粉末と、ガラスフリ ットとを、80~99:20~1の割合で秤量した後、 この全重量に対して、有機パインダを同じく15~35 %の割合で添加する。これを3本ロールミルで混合して 行われる。

【0020】上記ペーストを、焼成済みの上記コンデン サチップ本体3の側面に、図面に示したようにして塗布 30 し、乾燥した後、大気中で600~850℃で焼き付け を行なって、外部電極4の上記第1層5を形成する。

【0021】上記第2層6および第3層7は、無電解お よび電解メッキ等をパレルメッキで行なって、上記第1 層5上に形成される。

【0022】次に、発明の効果を確認するための試料の 作製について説明する。

【0023】この試料とする内部電極にNiを用いた積 層磁器コンデンサとしては、例えば、特公昭60-20 850号、特公昭60-20851号、特公昭61-1 40 4607号、特公昭61-14608号、特公昭61-14609号、特公昭61-14610号、特公昭61 -14611号、特公昭62-24388号、特開昭6 2-131412号、特開昭62-131413号、特 開昭62-131414号、特開昭62-131415

号、特開昭62-157604号、特開昭62-157 605号、特開昭62-157606号、および特開昭 62-157607号公報等に記載されている誘電体磁 器組成物を用いたものを使用する事ができる。

4

【0024】誘電体材料としては、特公昭60-208 51号公報に開示されているように、組成式 (Bao.so Cao.o6 Sro.o4) (Tio.e: Zro.18) O3 74 らなる主成分に対して、Li2O-BaO-CaO-SrO -SiO₂からなるガラス成分を1.0重量%添加したも 方、第3層7は、Snまたは半田を材料として、無電解 10 のを用意した。誘電体材料と有機パインダ、分散剤、消 泡剤の混合水溶液から原料スラリを作製し、ドクタープ レード法により厚さ40μmのセラミックグリーンシー トを得た。このセラミックグリーンシート上に、内部電 極となるNiペーストを印刷した後、内部電極が互いに 対向するように、40枚のセラミックグリーンシートを 稂層し、熱圧着した後、還元雰囲気中、1.150℃で 焼成し、外形寸法、3. 15mm×2. 45mm×1. 15 皿の評価用試料チップを作製した。

> 【0025】上記のようにして作製された評価用試料チ ップの側面に、以下に説明するようにして、外部電極4 を形成して、本発明の実施例による実施例1~6を作製 した。

【0026】外部電極の第1層を形成するにあたって、 先ず表1に示すAg粉末を用意し、有機パインダ溶液を 粉末に対して、15~35重量パーセントの割合で添加 し、3本ロールミルで混合して、外部電極の第1層用の ペーストを作成した。粘度の調整は、有機溶剤で行な う。このペーストを側面に塗布した評価用試料チップを 大気中で、600~850℃で60分程度焼き付け、外 部電極の第1層を形成した。この第1層の焼成後の膜厚・ は、平面部で60~80μπ、角部10~30μπであっ

【0027】この第1層の上に、第2層として、Niお よびCuから選ばれる無電解ないしは電解メッキ層を設 け、更に、その上に第3層として、電解錫または電解半 田(Sn-Pb)メッキ層を形成し、サンプルを作製し

【0028】また、表1に示したように、ペーストをA g粉末およびZn、Al、Sn、Cu粉末及びガラスフ リットを表に示す組成比で秤量混合した後、有機パイン ダを加え、本発明の実施例の試料No. 1~6とほぼ同一 の作製方法で比較例の試料No. 7~10を作製した。

[0029]

【表1】

		5										6	
		平均值	3 0	15	0 8	0 0	3 5	2 0	10	0 0	9	0 6	
KE		Ħ	е,	ю	8,	ຕໍ	က	ю ,	ຕໍ		8		
※強度[Kg		最小值	6 5	0 9	4 0	& 5	7 0	7 5	3	37	3 0	3	
*		极	2.	2.	2.	2.	23.		0.	0.	0.	0.	
									. 2	٠٠ ح	. 5	 2	
l									S	3	3 5	3.5	
								رب در	6 : 3				
8							9 2	9 5	9	9	φ	9	
粗成比[wt%]							К		: Zn : Ħラス	ĸ	スス	ガラス	
政			0 0	0 0	0 0	0 0	ガブ	N X	‡ ₹ 	: ガラス	**	• •	
羅			4	1	¥ 1	7-1	7	Η.	T 2	: C #	8 : A l : #77	Sp	
			金属粒子100	金属粒子100	金属粒子100	金属粒子100	金属粒子:ガラス	金属粒子:ガラス	5.6	bo)	b0	b 0	
. 1			€	43	€3	₹ Я	43	€3	4	¥	4	A	
ット							账	×	踩	牒	K.	₩	
7.1			1	1	ı	1	· ·	イの	人	. <u>, </u>	人	/ 類	
ガラスフリット			•	•	•	•	ホウケイ融系	ホウケイ酸系	ホウケイ酸系	ホウケイ酸系	ホウケイ酸系	ホウケイ酸系	
1 ~i							ीर	াব	ार	17	হি	হি	中は比較の
	が岡	Ċ.											世
	3	膜厚[m]	ო	~.	. 2	-	. 73	٦.					*
	コーティング圏		0	0.	0	0	0	•					
₩.	u	超	Z n	<u>ದ</u>	A	S	Z n	ວັ	ı	1	ı	ı	別別
金属粉末		[権[加]											200個測定。
	中心粒子	粒径	0	0	٥	0	0	٥	0 0	0 0	0	0	立2
		平均粒	-	÷	7	,		<u>-</u>	5.	5.	1. 5.	1.	4
	#	超段	Αß	AB	A. g	AB	AB	A B	Ag Zn	As	A 8	A 8 S D	強度試験は各試料
英	No.			2	ന	4	ę.	9	, ,	∞	o,	01	
									*	*	*	* 10	*

【0030】以上のようにして得られた実施例および比 較例のチップコンデンサの、外部電極の固着力評価試験 として、試料を銅配線ガラスエポキシ基板に半田付け し、裏から該試料を押し、破壊時の強度を調べた。結果 を上記表1に示した。

【0031】この表1から分かるように、本実施例の試

なレベルを示した。

【0032】これに対して、比較例のものは、平均値と しては、本実施例と同等ではあるが、中に強度最小値が 0.37以下と低いものがあることがわかる。

【0033】尚、実施例は、電極の焼付けが、大気中で の焼付け処理の場合についてのみ示したが、中性雰囲 料では、強度最小値が2.35とパラツキもなく、良好 50 気、弱還元性雰囲気中においても焼付け可能であり、同

7

等の結果が得られることがわかった。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明による積層磁器コンデンサにおいては、Ag粉末の表面を、Zn、Cu、Al、Snでコーティングすることにより、これらのZn、Cu、Al、Snを良好に分散させたと同様の作用を行わさせることにより、内部電極と、外部電極を形成する電極ペーストとの濡れ性を平均的に向上させ、電極の接続強度のパラツキを極力抑えることができるようになった。したがって、本発明の積層磁器コンデ 10

ンサは、製品の歩留りが向上し、これにより製造コスト の低下を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例による積層磁器コンデンサの断面図である。

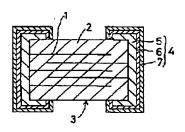
【符号の説明】

 1
 内部電極
 2
 誘電体

 4
 外部電極
 5
 第1層

 6
 第2層
 7
 第3層

[図1]



フロントページの続き

(72)発明者 岸 弘志

東京都台東区上野 6 丁目16番20号太陽誘電 株式会社内